Magneto-optical Kerr Effect of Gd-Co Amorphous Films

南川裕行* 内山 晋** Hiroyuki MINAMIKAWA Susumu UCHIYAMA

The magneto-optical Kerr effect of Gd-Co films prepared by rf magnetron sputtering is investigated for films with Gd concentration from about 10% to 50% within a wavelength range of 400~1000 [nm]. The Kerr rotation $\theta_{\rm K}$ is well approximated by a formura $\theta_{\rm K}=C_{\rm Co}\mid M_{\rm Co}\mid +C_{\rm Gd}\mid M_{\rm Gd}\mid$ within a compositional range studied, where $C_{\rm Co}$ and $C_{\rm Gd}$ are Kerr rotation coefficients depending only on the wavelength and $M_{\rm Co}$ and $M_{\rm Gd}$ are subnetwork magnetizations of Co and Gd, rspectively. The spectra for $C_{\rm Co}$ and $C_{\rm Gd}$ are determind, which depend only slightly on the wavelength with values of about -0.3 [deg/T] for $C_{\rm Co}$ and -0.045 [deg/T] for $C_{\rm Gd}$ at 600 [nm]. It is also found that the magneticmoment of Co atom in the Gd-Co alloy decreases very slowly with increasing Gd concentration, the fact which is far different from the cases of other RE-Co films of RE=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm.

1. はじめに

Gd-Co 薄膜を基板に負のバイアスをかけながら スパッタリング法で作製すると、磁化が膜面に垂 直となるいわゆる垂直磁化膜が実現される。1970 ~1980年代,磁気バブルメモリが超高密度補助メ モリとして脚光を浴び、これに磁性ガーネット膜 が使用されていたが、基板のGGGが高価なため、 より安価な材料としてGd-Coが注目された¹⁾。し かし、バブルメモリは価格の面でも密度でも半導 体の追上げに敗退して、Gd-Coを用いたバブルメ モリも実用化には至らなかった。代わって光磁気 メモリ媒体としての利用研究が始まったが、ここ では同系統の希土類(RE)-鉄族(TM)アモルファス膜 であるTb-Feにその立場を奪われて^{2),3)},工学的研 究の場から去ることとなった。しかしながら,同 じRE-TM薄膜の中で、Gd-Coは他の材料と少し 違った特性を示し、物理的には興味深いものがあ る。その一つは、RE-Co合金では、Coの原子磁気 モーメントがREの組成の増加と共に急速に減少す るのに対して、Gd-Coの場合には事情が違うので はないかと推測される点である。また、磁気光学カ -効果において、Gdを除く重RE-TM 膜では、RE とTM両副格子磁化からの寄与の符号が異なるのに 対して、Gdでは同じと推定されている点でも特異 である⁴⁾。本研究は、このようなGd-Co薄膜の特異 性を、従来とは別の角度から明らかにすることを目 的として始められた。

実験の方法

2・1 薄膜作製法

本研究に使用したGd-Co薄膜は,直径10[cm] のCo円盤ターゲット上に10×10[mm²]の金属Gd チップを並べた複合ターゲットを用い,本学超薄 膜作製室の高周波二極スパッタリング装置を用い て作製された。スパッタ条件の詳細は,別の報告 に記載したので⁵⁾,ここでは省略する。

2・2 カー回転角測定法

カー回転角は、分光垂直カー効果測定装置(日本 科学エンジニヤリング(株)製造)を用いて測定し た。この装置の測定系のブロック図は、図1に示す ようである。ハロゲンランプから出た光は、モノ クロメータによって単色化され、ポラライザーを

^{*} 愛知工業大学大学院電気電子工学専攻学生

^{**} 愛知工業大学情報通信工学科 (豊田市)

経て直線偏光となり、試料面で反射された後アナ ライザに達する。ここで光の約半分は反射されて 参照光Bとなる。残りの光はアナライザを通過し て、カー回転角に比例した光強度の変化を受け、 この信号をAとする。光A、B共に光検出器によっ てその強度に比例した電気信号に変換され、差動 増幅器から割算器につながれる。差動増幅器は信 号(A-B)を増幅するが、これはカー回転角に丁度比 例するように光量A、Bを調節しておく。すなわ ち、磁化のないときに出力(A-B)が0となるように 調節する。もう一つの差動増幅器では信号(A+B) を増幅し、割算器で(A-B)/(A+B)を計算する。 (A+B)で割るのは、光源の強度変動や試料表面の 反射率の変化による出力信号の変化など、各種の 雑音を打ち消すためである。カー回転角の絶対値 は、アナライザを実際に回転して較正する。

3. 実験結果

3・1 膜の結晶性

膜の結晶性はX線回折により調べたが、Gd~ 13%以上では、結晶性を示すピークは全く現われ ず、アモルファス材料に特徴的なハローパターン のみが観察され、X線的にはアモルファスであるこ とが確かめられている。 3・2 磁化曲線

図2に、本研究で使用したGd-Coアモルファス





膜の磁化曲線の代表的な例を示した。膜面に平行 に磁界を加えた場合の || で示す磁化曲線は、磁化 容易軸方向に磁界を加えた場合に軟磁性膜で見ら れる典型的な形である。磁化反転は磁壁移動によ り行われ、その保磁力が約0.5kOe=4×10⁴[A/m] であるのが見られる。この特性は、磁界が膜面内 にあれば、その向きには関係なく、面内では異方 性が小さいことを示した。磁界を膜面に垂直に加 えた場合は、記号上で示したような磁化曲線が得 られるが、これは一軸磁気異方性を持った材料 で、困難軸(容易軸に平行)方向に磁界を加えた場 合に観測されるこれも典型的な磁化曲線である。



図1 極カー効果測定装置のブロック図

つまりこの図は、測定試料が膜面を容易面、 膜法 線を困難軸とする一軸異方性膜であることを示し ている。磁化が膜面に垂直となるいわゆる垂直磁 化膜では、 || と⊥の形が反転する。Gd-Coでは、 基板に負のバイアスを加えてスパッタした補償組 成近傍の膜で垂直磁化膜が得られるが、ここでは 基板にバイアスを加えなかったので、すべての膜 が面内磁化膜であった。

3・3 飽和磁化の組成依存性

この研究で作製したGd-Co薄膜が、他の研究室 の試料と同じであるか否かを確かめる目的で、室 温における飽和磁化の組成依存性を測定したが, その結果を示したのが図3である。ここで、黒丸● で示したのが本実験の結果で、 白丸 〇で示すのが Chaudhariら及びTavlorらの結果である¹⁾⁶⁾。 Gd-Coの飽和磁化は、Gd 組成が増すにつれてそ の濃度に対して直線的に減少し、ある組成(本実験 では約28%)でほとんど0の極小を示した後、再び 直線的に増加する。しかし、この増加は間もなく 鈍ってGd~40%のところで極大を示し、その後は 再び減少に転ずる。ここで、飽和磁化が0となる のは、Gd-CoではGdとCoの原子磁気モーメント が反平行に向いていて, GdとCoの副格子磁化が 打ち消し合うためであり、この組成を補償組成と 呼んでいる。本実験と文献における補償組成の相 違については後に考察する。

3・4 磁気光学カー効果

3・4・1 カーヒステリシスループ

カー回転角は磁性膜に加える磁界に依存する が、この関係は通常カーヒステリシスループと呼 ばれている。図4に示すのは、磁界を膜面に垂直に 加えた場合のカーヒステリシスループであるが、 原点付近に現われるヒステリシスループは小さく 原点付近を拡大しないと見えない。使用した装置 では、光は膜法線より7.5度ずれていて、この影響 のために本来飽和を示す部分、つまり磁界の絶対 値がおよそ5[kOe]=4×10⁵[A/m] 以上である傾き を持っているのが見られる。この部分をコンピュ - タによって水平に補正し, 飽和力 - 回転角を決 定した。このカーヒステリシスループの形状は, 先に示した磁界を膜面に垂直に加えた場合の磁化 曲線と相似形になる。つまり、カー回転角は磁化 に比例している。しかしながら、飽和カー回転角 は、飽和磁化に比例しないことが昔から指摘され ていて、このことは考察の項で触れる。物理的に も工学的にも興味があるのは物質定数である飽和 カー回転角であり、しばしば断わりなしに飽和力 -回転角から飽和の文字を削って、単にカ-回転 角と呼ぶ。本論文でも、今後書かれているカー回 転角は飽和値を示すものとして了解して頂きた い。それも、実験装置から明かなように、磁化が 膜面に垂直となる極モードの飽和カー回転角であ る。



図3 Gd $Co_{x 1-x}$ 膜の飽和磁化の組成依存性



図4 カーヒステリシス曲線の例 (試料はGd_{0.19}Co_{0.81})

3・4・2 カースペクトル

カー回転角は光の波長に依存し、この波長依存 性はカースペクトルと呼ばれる。図5は、波長400 ~1000 [nm]のGd-Co薄膜のカースペクトルであ る。波長の短いところで絶対値が増加の傾向を見 せてはいるが、波長依存性が少ないのがGd-Coの 特徴とも言える。ちなみに、ここには示されてい ないが、Tb-TM膜の場合には、短波長側で著しい カー回転角の減少が見られ、光磁気メモリ媒体と しては、短波長光を利用した高密度記録の障害と なっているのと対照的である。

図中の種々の記号は膜組成の違いに対応してい るが、Gd26.5%まではその符号が一で、35.9%と なると突然符号が+に変わっているが、この点の 詳細は次の項および考察で触れることとする。注 目点としては、このカー回転角の符号の反転は、 補償組成を境としていることである。

3·4·3 組成依存性

前項で指摘したように、Gd-Co薄膜のカー回転 角は、補償組成を境に反転するので、この点を明か にするために、図5のデータを組成依存性にプロッ トし直したのが図6である。ここで、カー回転角の 符号は、通常はTMに対して-としているので、こ こでもその慣習に従っている。つまり、Gdの組成 の小さいところでは、カー効果への寄与はほとんど Coから来ているのでその符号を-としている。そ して、Gdの組成が補償組成を越えてさらに増える と、その符号は+に変わる。しかし、図3に示した 飽和磁化のように0点を経由することなく、大きさ は不変のままで符号だけが突然変わるのが注目され



図5 Gd-Co薄膜のカースペクトル (右側凡例の数字は組成[at%])

る。この説明についても、考察の項で述べる。

符号を別にしてその絶対値に注目すると、カー回 転角はGd濃度に対して単調に減少している。この ことは、カー回転角に及ぼすGdの効果がCoに比べ て非常に小さいことを示唆するものである。



3・4・4 酸化保護膜の効果

RE-TM 膜は酸化し易い材料であるので、当初は Gd-Co成膜直後に、優れた酸化保護膜と言われて いる窒化シリコンSi3N4膜をスパッタ蒸着して、 基板側およひ保護膜側からカー効果を測定し, Gd-Co膜の性質を算出しようとした。しかし、基 板側からの測定では,ガラスによるファラデ-効 果の寄与が非常に大きくて、Gd-Coの寄与の推定 に大きな誤差が含まれることが分かった。(この方 法はカー回転角の大きなMnBiの場合には困難でな かったものである) また,保護膜側からの測定で は、図7に例を示すように、多重反射によるカー効 果増強が行われ、これを解析してGd-Co膜の特性 を推定することも厄介な仕事であることが分かっ た。そこで、表面の酸化効果は避け難いものとし て、成膜後できるだけ素早くカー効果を測定した のが、図4の結果である。この保護膜の効果につい ても、後に若干の考察を行う。



図7 表面に保護膜のある場合のカースペクトル (保護膜はSi₃N₄,厚さ100[nm],厚さが変 わるとピーク位置はシフトする。)

4. 考察

4・1 飽和磁化の組成依存性

図3に示したGd-Co薄膜における飽和磁化の組成依存性は、次のように説明されている⁷⁾。この物質はフェリ磁性体で、Coの副格子磁化とGdの副格子磁化が反平行に向いているので、測定される飽和磁化の値M_sは次式で与えられることになる。

$$M_{s}=N | (1-x) \mu_{CO} - x \mu_{Gd} |$$
(1)

ここに、Nは単位体積当たりの原子数、xはGdの原 子組成、 $\mu_{Co} \geq \mu_{Gd}$ はそれぞれCoとGdの原子磁 気モーメントである。xが小さいときには、(1)式右 辺の第1項が優先していて、xの増加と共にM_sはx に対して直線的に減少し、(1-x) $\mu_{Co}=x\mu_{Gd}$ となっ たときにM_s=0となる。これが補償組成である。x が補償組成より大きくなると、今度はM_sはxに対 して直線的に増加することになる。ここで、 μ_{Gd} を理論値の7.0 μ_{B} , μ_{Co} を2.2 μ_{B} (μ_{B} はボーア磁 子)とすると、M_sが0となるのはx=0.24となる。こ れは絶対零度における話で、室温ではGdの副格子 磁化はかなりに下がる。この効果を平均場の理論 に依って計算し、室温の飽和磁化が0となる補償組 成を x =0.23と合わせるためには、 $\mu_{Co} \approx \mu_{Gd}$ の 値を上述の値より若干変える必要がある。

本実験では、補償組成が文献値よりずれている が、これはGdの部分酸化によるものと推定してい る。別の報告⁵⁾に示したように、Yb-Co薄膜の組 成の深さ分布測定では、かなりの酸素が膜中に含 まれていることから、このように推定した。酸素 の含まれない膜の作製に努力したが、この実験で 用いたスパッタリング装置は他研究室と共同使用 をしており、あるグループでは酸素を積極的に導 入して酸化物超伝導体薄膜を作製しているので、 このときに真空槽内に吸着された酸素を完全に取 り除くことは与えられたマシンタイム内では無理 なことから、止むを得ず実験を続けたものであ る。この補償組成のずれからGdの酸化の割合を推 定すると約20%であり、Yb-Co膜のXPS分析と大 体一致するものである⁵⁾。

補償組成より右側のGd磁化優勢の領域では、 Gd組成が40%付近に極大が現われ、その後減少に 転じるが、この部分についての説明はこれまで行 なわれていない。すなわち、平均場の理論によっ て室温の飽和磁化の組成依存性を計算すると、 Gd40%近傍までは理論と実験を合わせられるが、 それよりGd濃度の高い部分については、交換積分 の値を組成によって変えないと説明されず、不自 然なものとなっている。

4・2 カー回転角の組成依存性

カー回転角は磁化に比例するが,飽和カー回転 角は飽和磁化に比例しないことは古くから注目さ れ,色々議論されたが,現在の定説は次のようで ある。垂直磁化膜では,磁界依存性においては, 磁化の値(図2)もカー回転角の値(図4)も磁界に平 行な磁区と反平行な磁区の体積比=面積比に比例す るので,相似形の特性を示すことになる⁸⁾。しか し,飽和回転角は,Gdの副格子磁化に比例する寄 与と,Coの副格子磁化に比例する寄与の和である とすると,組成依存性も,ここには示されていな いが温度依存性も共に良く説明される。これを式 で表わすと

$$\theta_{\rm K} = C_{\rm Co} \mid M_{\rm Co} \mid + C_{\rm Gd} \mid M_{\rm Gd} \mid$$
(2)
= NC_{\rm Co} {(1-x) \mu_{\rm Co} + xC_{\rm Gd} \mu_{\rm Gd} } (3)

となる。ここにC_{Co}およびC_{Gd}はいずれも波長に は依存するが磁化には依存しない定数で、||は 磁化の絶対値であることを注意するために書いた ものである。この式を用いて補償組成を挟んでの カー回転角の符号の反転を説明すると、次のよう である。さきに3・4・3項で述べたように、Gdか らの寄与は小さく、C_{Gd}≪C_{Co}と推定されるところ から、簡単のためにGdからの寄与を無視して説明 する。補償組成よりGdが少ない側では、磁界に平 行な飽和磁化はCoの副格子磁化と平行で、カー回 転角の符号の約束により-である。補償組成より 右側では、Gdの副格子磁化が優勢となり、これが 磁界と平行になるので、Co副格子磁化は磁界と反 平行に変わり、カー回転角の符号が+に変わること になる。

4・3 カ-効果に及ぼす副格子磁化寄与の分離 前項の組成依存性の説明は現在定説となってい るものであるが、(2)式は補償組成付近におけるカ ー回転角の組成依存性、あるいは補償温度を挟ん でのカー回転角の温度依存性を定性的に説明する ものの、広い組成範囲にわたって成立する式か否 かは未だ明らかにはされていなかった。その理由 は、これまでのRE-TM系材料のカー効果の研究 が、補償組成であるRE≒20%近傍の膜に限られて いて、その他の組成の膜に関するデータがほとん ど存在しないところから来ている。本項では、(2) 式に与えられている係数C_{Co}、C_{Gd}の決定を試みた 結果について述べる。

(2)式によれば、二つの異なる組成における副格 子磁化の値か分かれば、直ちに係数C_{Co}、C_{Gd}を決 められるが、この推定が容易ではない。すでに述 べたように、平均場の理論によって副格子磁化、 したがって飽和磁化が計算され、実験結果を非常 に良く説明できることが知られているが、この計 算には五つのフィッティングパラメータがあり、 同じ実験データの説明を異なるパラメータの組み 合わせですることができる。詳しい議論を本論文 でするスペースがないが、その一例を図8に示し た。

さて、五つのパラメータのうち、RE-RE間の交換積分J_{GdGd}は、~10⁻²³[J]またはそれ以下の値を 仮定すれば計算にほとんど関係しない。J_{CoCo}は主 にキュリー温度に依って決まるので、高温のデー タがあればかなり正確に決められる。そして、Gd -Coのような補償温度の現われる組成では、J_{GdCo} がこの温度に依って決まる。このように見ると、 交換積分は一義的に決められるようであるが、実 はキュリー温度近傍ではアモルファス材料特有の 交換積分のゆらぎが温度依存性に利いてくるの で、±10%あるいはそれ以上の不確定さが残る。 J_{GdCo}は補償温度で決められるとは言ってもJ_{CoCo} の影響を受けるので、やはり不確定さが残る。あ と二つのパラメータは、 μ_{Co} と μ_{Gd} であるが、後 者を理論値の7.0 μ_{B} とすれば、極低温での磁化測 定値より μ_{Co} も定まる。しかしながら、 μ_{Co} がRE 組成により変わることがその後知られるようにな り、再検討する必要があるが、本報告のように広 い組成にわたる極低温の飽和磁化のデータは報告 されていないので、この依存性をどのように推定 するかが最初の難問となった。

今回のこの研究では、交換積分については、RE-Co全般に渡って解析を行なった前報告⁹⁾より内挿 法で決めた。 μ_{Co} の組成依存性については、一つ は組成に依存しないとする古いモデル、もう一つ は他の多くのRE種について成立するFrie del則に 基づいた理論式



図8 平均場の理論による飽和磁化の温度依 存性と実験との比較:曲線1と2はほとんど 重なっているが,用いたパラメータは表1に 示すように異なっている。この膜の組成は Gd 22.5[at%]

表1 半均場理論計算に使用したパラメータの例					
パラメー	9μco	μ Gd	JCoCo	JCoGd	JGdGd
単位	[µв]	[µB]	10 ⁻²¹ [J]	10 ⁻²² [J]	10 ⁻²³ [J]
曲線1	1.465	7.00	1.50	2.33	2.00
曲線2	1.304	6.425	2.00	2.45	2.00

 $\mu_{\rm Co}({\rm x})/\mu_{\rm B} = (1.9 - 4{\rm x})/(1 - {\rm x})$ (4)

を用いるモデルの二つについて計算した。そし て,計算された結果を用いて測定された室温の飽 和磁化とカー回転角をどの程度良く説明できるか で,どちらのモデルが信頼できるかを判断するこ ととした。

次にこの判断方法について述べる。カー回転角 の測定は、Gdが13.3、18.9、26.5、33.2、35.9、42.4、 49.8%の7種類の試料について行なわれたので、こ れらの組成に対応する室温の副格子磁化を,μ_{Co} を除くパラメ-タを同じとして平均場理論によっ て計算し(もちろんその差は室温の飽和磁化に一致 する),これを用いて異なる二つの組成の組み合わ せ合計7×6/2=21組のすべてについて係数C_{Co}, C_{Gd}を計算する。(2)もしくは(3)式と(4)式が正し く, 副格子磁化の計算も正確であれば, 求められ たC_{Co}, C_{Gd}は同じでなければならない。実際に は、実験誤差などもあるので、求められたCco, C_{Gd}の値にはばらつきがでるが、その分散の大きさ で信頼性を判断した。実際、(4)式を用いて計算し た結果は非常に分散が大きかったので、この仮定 は採用しないこととした。次に, μ_{Gd}の大きさを 一定でなく少しGd組成に依存して変わると仮定を ゆるめて、計算を進めた。以下は最終結論とは言 えないが、これまでに得られたベストの結果を示 す。用いたパラメータは,J_{coCo}=1.5×10⁻²¹[J], J $_{\rm CoGd}$ =2.33 $\times10^{-22}\,$ [J], J $_{\rm GdGd}$ =2 $\times10^{-23}\,$ [J], $\,\mu$ $_{\rm Gd}$



図9 計算に用いた μ_{CO}/μ_B のGd組成依存性

=7.0 μ_Bで, μ_{Co} / μ_B は図9 に示すような組成依存性 を持つものとした。図10は、こうして計算された 副格子磁化の室温の値を用いて、種々の組成の組 合わせから計算されたC_{Co}, C_{Gd}を示したものであ る。組成の近い、それもカー回転角の小さな高い Gd濃度の膜同志の組み合わせでは大きなバラッキ を見せているが、図10の組み合わせ番号11以下で はデータのばらつきは少なく、かなり信頼しても 良いのではないかと判断される。図11は、同様の 計算を種々の波長について行ない、大きく平均値 より離れたデータは棄却し、残されたデータを平 均して、その波長依存性を描いたものである。こ の結果によると、C_{Co}、C_{Gd}共に波長に対してわず かな変化を示すだけである。その符号はいずれも 負であり、Gdの寄与 はCoの寄与に加算的である ことが分かる。しかし、その大きさはC coが-0.3[deg/T]であるのに比べて, C_{Gd}は-0.05[deg/T]と約一桁も低い。図12は、以上で求 めたC_{Co}, C_{Gd}の値を用いて, カー回転角の組成依 存性を計算したもので、当然のことながら、実験 値を良く再現している。



図10 異なる二つの組成の膜のカー回転角を用い て計算した定数C_{Co}, C_{Gd}のばらつき 図の下に示す数表はx軸の数と組成の組合 わせの関係を示す

5. 討議

磁気光学効果は、現象論的に言って誘電率テン ソルの非対角要素から生じるので、GdとCoのGd-Co合金内における誘電率テンソルを求めて、それ ぞれの寄与を論じなければならない。しかし、テ ンソル成分を全て求めるためには、カー回転角、 カー楕円率、反射および透過係数の四つの量を、 波長と組成を変えて測定する必要があり、極めて 限られた研究室でないと実行は難しい。それに比 べて、(2)の近似式が使えるとすれば、測定はカー 回転角だけとなるので、光磁気記録媒体を開発し ている研究室であれば必ず備えている装置であり、 係数C_{TM}, C_{RE}の決定は可能である。この研究 は、(2)式がかなり広い組成範囲にわたって成立す ることを明らかにしたもので、それなりの意義が あるものと考えている。

少し問題となるのは、今回測定に使用した薄膜 では、Gdが一部酸化されているという点で、折角 解析したカー効果の副格子磁化寄与に関する係数 が、そのまま利用できない可能性にある。著者ら は、Gdの酸化物からの寄与はないものとして、単 にGdの組成を変換するだけで実用に供せられると 推定しているが、確かめは未だ行なっていない。

成膜後速やかに測定したと言っても,表面に酸 化層が作られていることは確実で,その効果もこ こでは調べられていない。カー効果のスペクトル は、大きな違いはないものの、論文毎に微妙な違 いがあるのはこの所為ではないかと思われる。

この研究の結果得られたもう一つの大きな成果 として、著者の一人がかねてから疑問に思ってい たこと、それはGd-Coでは、Coの原子磁気モーメ ントがGdの添加によって他のREの場合のように 急には減少しないのではないかという点につい て、今回図9に示す結果を得た。Gdの4f電子軌道 は球形であり、磁気異方性に寄与しないという点 でGdは他のREと異なっているということは理解 し易いが、Coの磁気モーメントにあまり影響を与 えないという結論はどのように説明できるか、今 後の興味ある課題であるように思う。

酸化保護膜の窒化シリコンによるカー効果の増強 は、この論文では説明を割愛したが、これまでの 多くの論文で指摘されている通り、古典的な光学 の理論でほとんど完全に説明される。この解析か ら判明したことは、作られた窒化シリコン膜の屈 折率かおよそ1.8とかなり大きいことである。この 保護膜は実際に光磁気メモリに実用化されている もので、その屈折率もすでに発表されているもの と考え、本論文ではあえて触れることを避けた。

6. まとめ

本研究では、比較的研究の少ない、とくに幅広 い組成にわたっての研究のないGd-Coアモルファ ス薄膜の磁気光学カー効果を詳細に調べた。その



図12 カー回転係数C_{Co}, C_{Gd}を用いて計算した
Gd-Co薄膜のカー回転角の組成依存性



図11 カー回転係数C Co, C Gdの波長依存性

結果,補償組成及び補償温度近傍におけるカー回 転角の符号変化を説明する近似式

 $\theta_{\mathrm{K}} = C_{\mathrm{Co}} \mid \mathrm{M}_{\mathrm{Co}} \mid + C_{\mathrm{Gd}} \mid \mathrm{M}_{\mathrm{Gd}} \mid$

が、Gdがおよそ10%~50%といった広い範囲にわたっても成り立つことを確かめ、係数C_{Co}、C_{Gd}のスペクトルを明らかにした。

また,ほとんどの希土類-鉄族アモルファス合 金では,鉄族の原子磁気モーメントが希土類の濃 度に依存して変化するのに対して,Gdの場合には ほとんど依存しないと言う特異な性質を示すこと を明らかとし,物理的な問題を提供した。

謝辞

本研究の遂行に当たり,卒業研究の学生,島崎 浩史,藤田茂の両君に試料作製,カー効果の測 定,実験結果の解析などにわたって多大の協力を 頂いたことに感謝します。試料の磁気測定は名古 屋大学工学部綱島研究室の装置に依って行なわれ ました。測定の指導を頂いた同研究室の皆様に謝 意を表します。膜の組成は,同じく名古屋大学工 学部材料機能工学科のEPMAによって分析された もので,担当された安達技官に深く感謝します。 最後に,本研究に使用した磁気光学カー効果 測定装置は,文部省科学研究費補助金平成7年度一 般研究(B)により作製されたもので,平成8年度は基 盤研究(B)の援助によって行なわれたものである。

参考文献

- 1) P.Chaudhari, J.J.Cuomo, and R.J.Gambino: IBM J. Res.Dev., 17 (1973) 66
- 2) S.Matsushita, K.Sunago, and Y.Sakurai : Jpn.J.Appl.Phys., 15 (1976) 713
- 3) Y. Mimura, N.Imamura, and T.Kobayashi : IEEE Trans.Magn., MAG-12 (1976) 779
- 4) S.Uchiyama, X.Y.Yu, and S.Tsunashima: J.Phys.Chem.Solid, 56 (1995) 1557
- 5) 谷合徹也,内山晉:愛知工業大学研究報告,32B (1995)ページ未定
- R.C.Taylor and A.Gangulee: J.Appl.Phys., 47 (1977) 4666
- 7) J.Orehotsky and K.Schroder: J.Appl.Phys., 43 (1973) 2413
- 8) 内山晉: 愛知工業大学研究報告, 30B (1995) 81
- 9) R.Hasegawa: J.Appl.Phys., 45 (1974) 3109

(受理 平成9年3月21日)